Исследование мембран анодного Al₂O₃ на компактной экспериментальной установке МУРР с высоким разрешением и изменяемой площадью засветки



Чумаков А.П.¹, Напольский К.С.², Снигирёв А.А³,

Снигирёва И.И.³, Елисеев А.А.², Григорьев С.В.^{1,4}

¹ Петербургский институт ядерной физики НИЦ КИ, Гатчина, Россия

- ² Московский государственный университет, Москва, Россия
- ³ European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
- ⁴ Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Цели и задачи

 Продемонстрировать возможности новой схемы МУРР установки при исследовании двумерно-упорядоченных нанообъектов

• Исследовать структуру упорядочения пор в мембране анодного оксида алюминия

Мембраны анодного оксида алюминия, полученные методом двустадийного анодирования:



ESRF: Станция ID-06 «MICROOPTICS»



- длина волны λ = 1.033 Å
- размер пучка 0.5×0.5 мм² 0.2×0.2 мм²
- полоса пропускания $\Delta\lambda/\lambda = 2 \times 10^{-4}$
- **детектор** SensicamQE 1376×1040 пикс.
- размер пикселя: 0,645×0,645 мкм²

Схема эксперимента компактной МУРР с изменяемой площадью засветки 2D детектор



L=246 мм; *d*=35,6 мкм

L=116 мм; *d*=17,8 мкм



Сравнение дифр. картин от разных детекторов и при разных пятнах засветки





• расстояние

«Образец-Детектор»:

- размер пятна засветки:
- размер пикселя:

500 мкм 22×22 мкм²

8 000 мм

116 мм 17,8 мкм 0,645×0,645 мкм²

Определение периода структуры пор



(3) $q_{10} = 0.07268(1) \text{ HM}^{-1} - D_{int} = 99.8 \text{ HM}$

8

Позиционный порядок пор внутри домена



Позиционный порядок внутри одного домена

 $n = \frac{q_{10}}{\delta q_{10_intr}} = 74$ периодов решётки

Позиционный порядок дифракционного пика q₁₀

$$n = \frac{q_{10}}{\delta q_{10_intr}} = 5 \div 7$$
 периодов решётки

Учёт инструментального уширения рефлексов

$$\delta q_{app}^2 = \Delta^2 + \delta q_{intr}^2$$

Пример СЭМ-изображения поверхности мембраны.

9

Эксперимент по качанию для дифракционного спекла



Дифракционные картины точечного рефлекса при q_{10} =0.07052(1) нм⁻¹ (щель 0,2×0,2 мм; длина *L*=216 мм). Использовался сектор с центром 3,3° и раствором ±0,3°. L_{coh}=68 мкм



Кривая качания для дифракционного пика q₁₀



$$L_z = \frac{2\pi}{\delta q_z} = \frac{2\pi}{q_{10}\sin\delta\omega}$$

Изменение размекра пика q₁₀ при разных *L*









Участок дифракционной картины с изображением пика первого порядка с 12 центром при азимутальном угле φ=145°.

Азимутальная зависимость пика q_{10} с изменением *l*





Сравнение возможности разрешения детекторов с размером пикселя 0,645 мкм (красная линия) и 22 мкм (чёрная линия)

Эволюция дифракционных спеклов в анализе азимутального среза дифракционного пика с центром при ϕ =145° и раствором $\Delta \phi$ =±30°, связанные с изменением пятна засветки при двух разных позиции коллимационных щелей 0,2×0,2 мм.

Картины дифракции при области засветки диаметром 4.2 мкм - скан по образцу с шагом 5 мкм

4)

1)

3)









14



СЭМ изображение плёнок АОА. (а) Верхняя часть мембраны (40 В, 0,3 М (СООН)₂) после удаления барьерного слоя химическим растворением. Увеличенное изображение границы между доменами показаны на вставке (b). (c) Поперечное сечение структуры пор анодированной плёнки (140 В, 0,3 М (СООН)₂). Стрелочками показаны места бифуркации пор.



Выводы:

- 1) Использование ультракомпактной SAXS-установки с изменяемой локальностью анализа совместно с высокоразрешающим детектором позволяет проводить анализ локальных упорядоченных областей наноструктурированного образца.
- 2) Каждый домен состоит из прямолинейных сквозных пор, центры которых упорядочены в почти идеальную двумерную гексагональную решётку.
- 3) Домены друг относительно друга имеют разную ориентацию в продольном направлении, отличающуюся на незначительный угол порядка 0,05-0,5°
- 4) Внутри домена расстояние между порами одинаковое, тогда как от домена к домену период может сильно меняться
- 5) Разброс точечных рефлексов в пиках разных порядков в азимутальном направлении свидетельствует о различной ориентации рядов пор в разных доменах. 16

Спасибо за внимание!